

CCGS30-xx-xxD

RELIABILITY DATA

信頼性データ

INDEX

	PAGE
1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF	3
2. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List	5
3. アブノーマル試験 Abnormal Test	6
4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime	8
5. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test	11
6. その他試験 Other Test	13

使用記号 Terminology Used

+Vin	 + 入力端子	+ Input Terminal
-Vin	 - 入力端子	- Input Terminal
RC	 + リモートON/OFFコントロール端子	+ Remote ON/OFF Control Terminal
SG	 - リモートON/OFFコントロール端子	- Remote ON/OFF Control Terminal
+Vout	 + 出力端子	+ Output Terminal
-Vout	 - 出力端子	- Output Terminal
COM	 出力共通GND	Common GND Terminal
	 接地	Earth

※記載のデータは代表機種の測定結果ですが、全ての製品はほぼ同等の特性です。

当社標準測定条件における結果であり、参考値としてお考え願います。

The data is the measurement result of a representative model,

but all products show almost the same characteristics.

Test results are reference data based on our standard measurement condition.

1. MTBF計算値 Calculated Values of MTBF

MODEL : CCGS30-24-12D

(1) 算出方法 Calculating Method

Telcordiaの部品ストレス解析法(*1)で算出されています。

故障率 λ_{ss} は、それぞれの部品ごとに電気ストレスと動作温度によって決定されます。

Calculated based on parts stress reliability prediction of Telcordia(*1).

Individual failure rate λ_{ss} is calculated by the electric stress and temperature rise of the each devices.

*1: Telcordia document “Reliability Prediction Procedure for Electronic Equipment”
(Document number SR-332, Issue3)

<算出式>
$$MTBF = \frac{1}{\lambda_{equip}} = \frac{1}{\pi_E \sum_{i=1}^m N_i \cdot \lambda_{ssi}} \times 10^9 \quad \text{時間 (hours)}$$

$$\lambda_{ssi} = \lambda_{Gi} \cdot \pi_{Qi} \cdot \pi_{Si} \cdot \pi_{Ti}$$

λ_{equip} : 全機器故障率 (FITs)
Total Equipment failure rate (FITs = Failures in 10^9 hours)

λ_{Gi} : i 番目の部品に対する基礎故障率
Generic failure rate for the ith device

π_{Qi} : i 番目の部品に対する品質ファクタ
Quality factor for the ith device

π_{Si} : i 番目の部品に対するストレスファクタ
Stress factor for the ith device

π_{Ti} : i 番目の部品に対する温度ファクタ
Temperature factor for the ith device

m : 異なる部品の数
Number of different device types

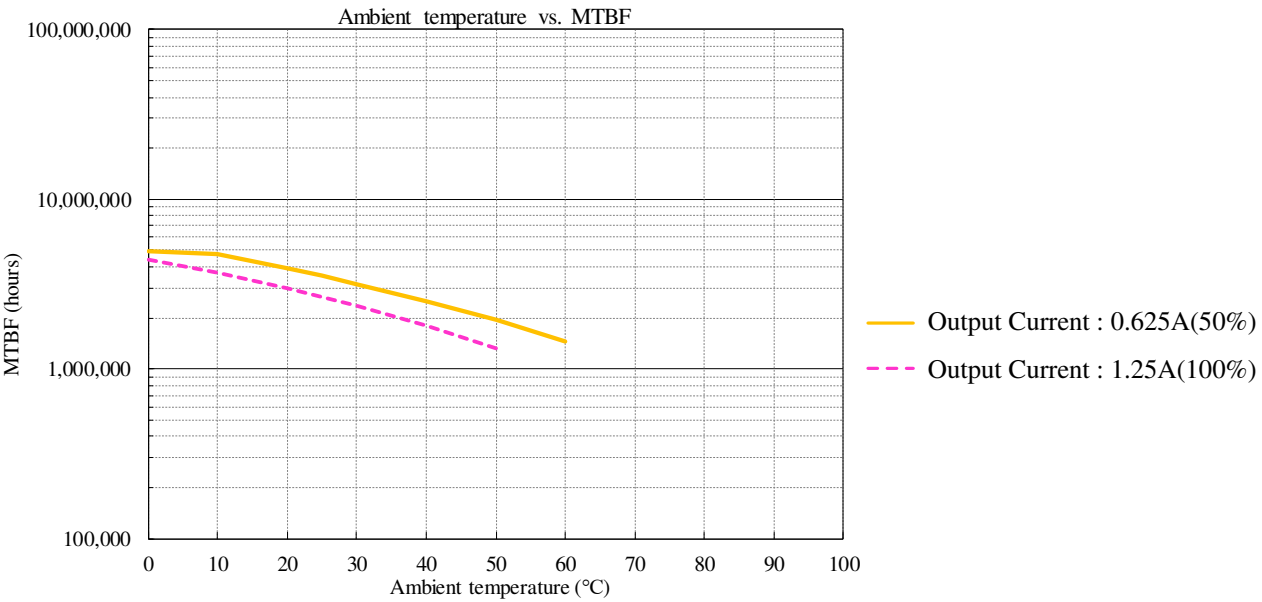
N_i : i 番目の部品の個数
Quantity of ith device type

π_E : 機器の環境ファクタ
Equipment environmental factor

(2) MTBF値 MTBF Values

条件 Conditions

- ・ 入力電圧 : 24VDC
Input Voltage
- ・ 環境ファクタ : GF (Ground, Fixed)
Environmental Factor



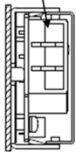
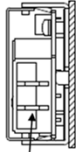
Ambient temperature	MTBF	
	Output Current : 0.625A (50%)	Output Current : 1.25A (100%)
25°C	3,559,341 (hours)	2,662,656 (hours)
40°C	2,526,212 (hours)	1,798,289 (hours)
50°C	1,943,605 (hours)	1,320,476 (hours)
60°C	1,444,694 (hours)	-

2. 主要部品温度上昇値 Main Components Temperature Rise ΔT List

MODEL : CCGS30-24-12D

(1) 測定条件 Measuring Conditions

・ 入力電圧 Input Voltage	: 24VDC	・ 出力電流 Output Current	: 1.25A (100%)
・ 周囲温度 Ambient Temperature	: 50°C	・ 冷却法 Cooling	: 自然空冷 Natural Convection

取付方法 Mounting Method	(取付方向 A) (標準取付) (Standard Mounting)	(取付方向 B)	(取付方向 C)	(取付方向 D)	(取付方向 E)
	入力側 Input Side 	入力側 Input Side 	 入力側 Input Side	入力側 Input Side 	 入力側 Input Side

(2) 測定結果 Measuring Results

部品番号 Location No.	部品名 Part Name	温度上昇値 ΔT Temperature Rise				
		取付方向				
		Mounting A	Mounting B	Mounting C	Mounting D	Mounting E
C1	E.CAP.	34.7°C	36.1°C	31.9°C	34.1°C	31.5°C
F101	Fuse	18.7°C	19.2°C	15.8°C	21.6°C	16.0°C
L101	Noise Filter Coil	21.2°C	24.9°C	19.3°C	26.0°C	18.3°C
L201	Inductor	36.6°C	29.8°C	24.5°C	25.9°C	28.5°C
L202	Inductor	※L201と同等				
PD201	LED	29.5°C	24.4°C	27.0°C	22.2°C	29.7°C
PS1	DC-DC Converter	46.4°C	46.2°C	42.9°C	43.6°C	43.3°C

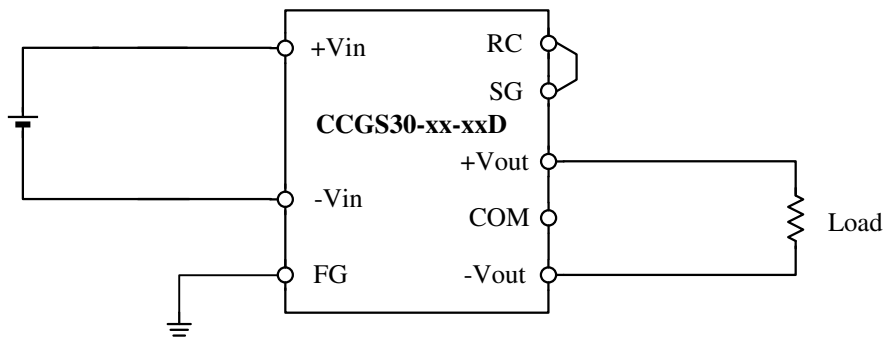
3. アブノーマル試験 Abnormal Test

MODEL : CCGS30-24-12D

(1) 試験条件 Test Conditions

- ・ 入力電圧 : 36VDC
Input Voltage
- ・ 出力電流 : 1.25A (100%)
Output Current
- ・ 周囲温度 : 25°C
Ambient Temperature

(2) 試験回路 Test Circuit



(3) 試験結果 Test Results

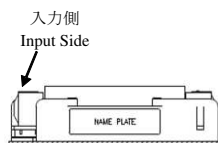
(Da:Damaged)

No.	Test position		Test mode		Test result												記事 Note
	部品No. Location No.	試験端子 Test point	ショート Short	オープン Open	a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	l	
					発火 Fire	発煙 Smoke	破裂 Burst	異臭 Smell	赤熱 Red hot	破損 Damaged	ヒューズ断 Fuse blown	OVP	OCP	出力断 No output	変化なし No change	その他 Others	
1	D101	A-K	●								●						
		A,K		●											●		
2	C1		●								●						
				●												●	出力リップル増大 Output ripple increase
3	L102	1-2	●								●						
		3-4	●								●						
		1		●										●			
		2		●										●			
		3		●										●			
		4		●										●			
4	L201		●													●	出力リップル増大 Output ripple increase
				●										●			
5	L202		●													●	出力リップル増大 Output ripple increase
				●										●			
6	PD201	A-K	●													●	
		A,K		●												●	
7	PS1	1-2	●								●						
		2-3	●													●	
		6-5	●										●				過電流保護動作 OCP
		5-4	●										●				過電流保護動作 OCP
		1		●										●			
		2		●										●			
		3		●										●			
		4		●										●			
		5		●											●		
		6		●										●			

4. 電解コンデンサ推定寿命計算値 Electrolytic Capacitor Lifetime

MODEL : CCGS30-24-12D

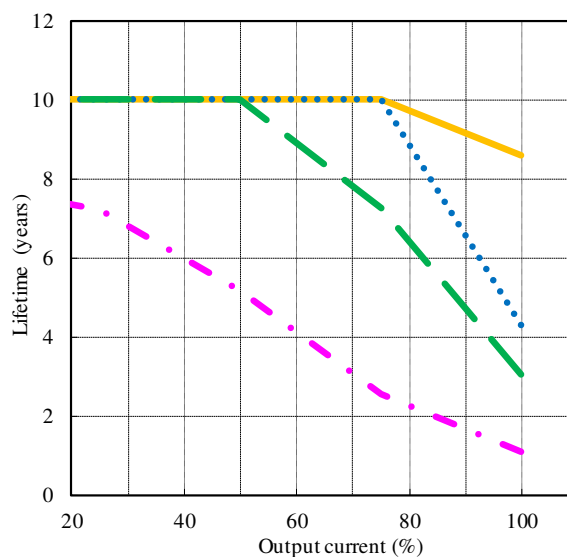
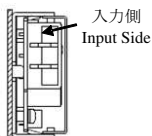
(2) 空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling

取付方向 A
Mounting A

Conditions Ta 40°C : ————
 50°C :
 55°C : - - - - -
 70°C : - · - · - ·

$V_{in} = 24VDC$

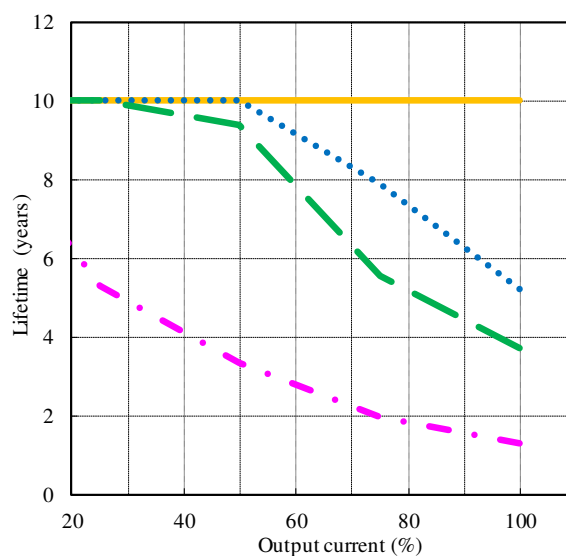
Load (%)	Lifetime (years)			
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 55°C	Ta= 70°C
100	8.6	4.3	3.0	1.1
75	10.0	10.0	7.2	2.6
50	10.0	10.0	10.0	5.2
25	10.0	10.0	10.0	7.2
0	10.0	10.0	10.0	7.9

取付方向 B
Mounting B

Conditions Ta 40°C : ————
 50°C :
 55°C : - - - - -
 70°C : - · - · - ·

$V_{in} = 24VDC$

Load (%)	Lifetime (years)			
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 55°C	Ta= 70°C
100	10.0	5.2	3.7	1.3
75	10.0	7.9	5.6	2.0
50	10.0	10.0	9.4	3.3
25	10.0	10.0	10.0	5.3
0	10.0	10.0	10.0	10.2



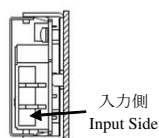
上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封ロゴムの劣化等の影響を含めておりません。
 The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

MODEL : CCGS30-24-12D

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling

取付方向 C

Mounting C

 $V_{in} = 24VDC$

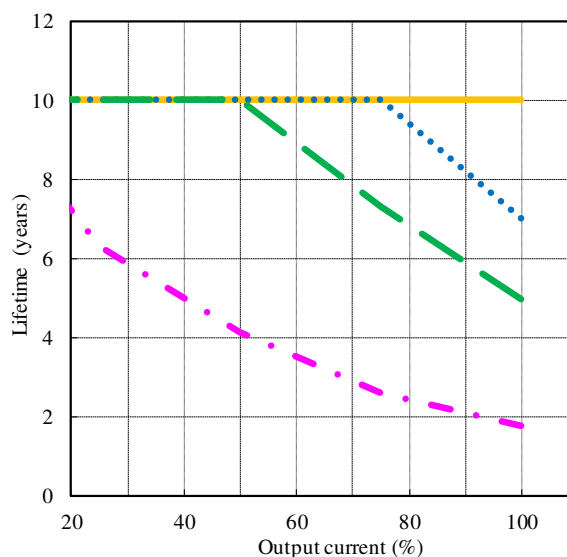
Load (%)	Lifetime (years)			
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 55°C	Ta= 70°C
100	10.0	7.0	4.9	1.7
75	10.0	10.0	7.3	2.6
50	10.0	10.0	10.0	4.1
25	10.0	10.0	10.0	6.3
0	10.0	10.0	10.0	10.9

Conditions Ta 40°C : ———

50°C : (blue dots)

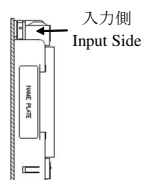
55°C : - - - - - (green dashes)

70°C : - · - · - · (magenta dash-dot)



取付方向 D

Mounting D

 $V_{in} = 24VDC$

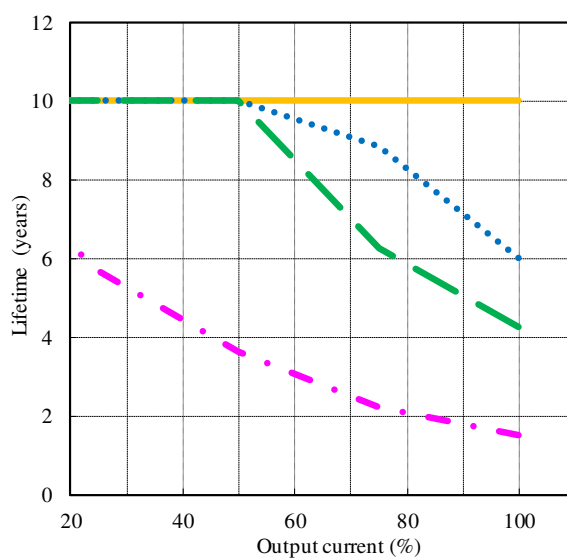
Load (%)	Lifetime (years)			
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 55°C	Ta= 70°C
100	10.0	6.0	4.2	1.5
75	10.0	8.8	6.3	2.2
50	10.0	10.0	10.0	3.6
25	10.0	10.0	10.0	5.6
0	10.0	10.0	10.0	9.0

Conditions Ta 40°C : ———

50°C : (blue dots)

55°C : - - - - - (green dashes)

70°C : - · - · - · (magenta dash-dot)



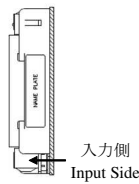
上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封ロゴムの劣化等の影響を含めておりません。

The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

MODEL : CCGS30-24-12D

空冷条件：自然空冷 Cooling condition: Convection cooling

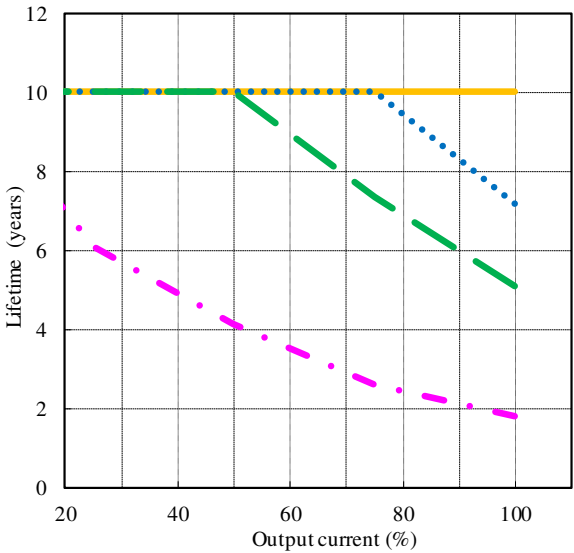
取付方向 E
Mounting E



Conditions Ta 40°C : ————
50°C :
55°C : - - - - -
70°C : - . - . - .

Vin = 24VDC

Load (%)	Lifetime (years)			
	Ta= 40°C	Ta= 50°C	Ta= 55°C	Ta= 70°C
100	10.0	7.2	5.1	1.8
75	10.0	10.0	7.3	2.6
50	10.0	10.0	10.0	4.1
25	10.0	10.0	10.0	6.1
0	10.0	10.0	10.0	10.7



上記推定寿命は、弊社計算方法により算出した値であり、封ロゴムの劣化等の影響を含めておりません。
The lifetime is calculated based on our method and doesn't include the seal rubber degradation effect etc.

5. ノイズシミュレート試験 Noise Simulate Test

MODEL : CCGS30-24-12D

(1) 使用装置 Equipment Used

- ・ ノイズシミュレーター : INS-AX2-450TH (Noise Laboratory)
Noise Simulator
- ・ カップリングクランプ : CA-805B (Noise Laboratory)
Coupling Clamp

(2) 供試電源台数 The number of D.U.T. (Device Under Test)

- ・ CCGS30-24-12D : 1台 (1unit)

(3) 試験条件 Test Conditions

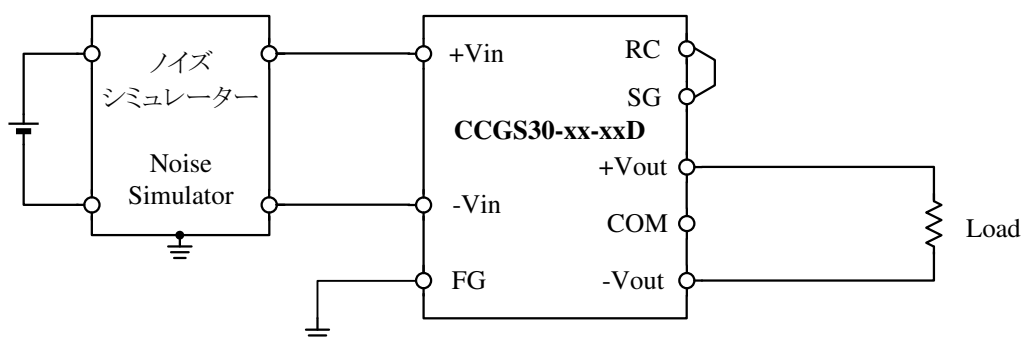
- ・ 入力電圧 : 24VDC
Input Voltage
- ・ 出力電圧 : 定格
Output Voltage Rated
- ・ 出力電流 : 0A, 1.25A (0%, 100%)
Output Current
- ・ 極性 : +、－
Polarity
- ・ ノイズ電圧 : 入力ポート 2kV、信号ポート 0.75kV
Noise Level Input Port 2kV, Signal Port 0.75kV
- ・ 印加モード : 入力ポート ノーマル、コモン 信号ポート コモン
Mode Input Port Normal, Common Signal Port Common
- ・ パルス幅 : 50~1000ns
Pulse Width
- ・ トリガ選択 : Line
Trigger Select
- ・ 周囲温度 : 25°C
Ambient Temperature

(4) 判定条件 Acceptable Conditions

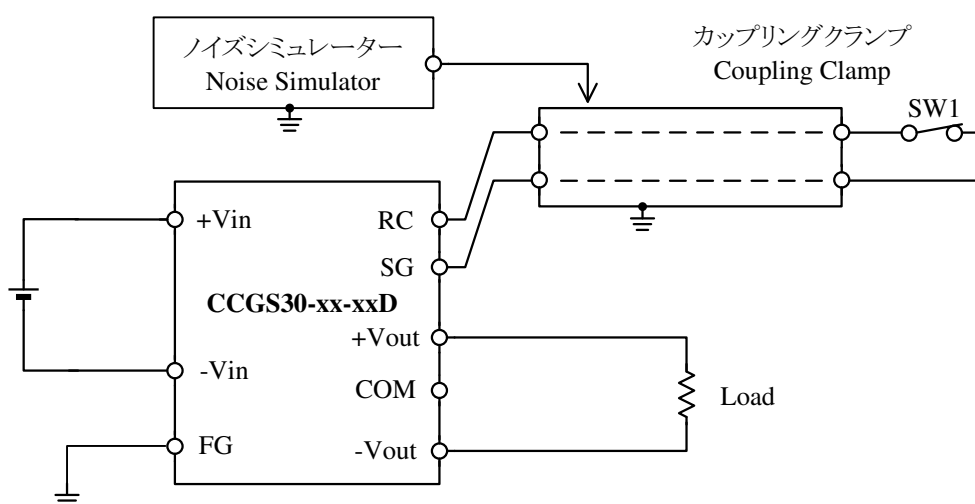
1. 試験中、5%を超える出力電圧の変動のない事
The regulation of output voltage must not exceed 5% of initial value during test.
2. 試験後の出力電圧は初期値から変動していない事
The output voltage must be within the regulation of specification after the test.
3. 発煙・発火のない事
Smoke and fire are not allowed.

(5) 試験回路 Test Circuit

- A. 入力ポート(+Vin、-Vin)に規定のインパルス・ノイズをノーマルモードで印加する
Apply the specified Impulse Noise to the Input Ports(+Vin, -Vin) with Normal Mode.



- B. 信号ポート(RC、SG)に規定のインパルス・ノイズをコモンモードで印加する
Apply the specified Impulse Noise to the Signal Ports(RC,SG) with Common Mode.



(6) 試験結果 Test Results

合格 OK

6. その他試験 Other Test

- ・ 振動試験 Vibration Test
- ・ 衝撃試験 Shock Test
- ・ 熱衝撃試験 Thermal Shock Test
- ・ 高温加湿通電試験 High Temperature and High Humidity Bias Test
- ・ 高温連続通電試験 High Temperature Bias Test

上記試験結果は、CCGS30-xx-xxSの信頼性データをご参照下さい。
For the above test results, refer to the reliability data of CCGS30-xx-xxS.